Şe	earch	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/790,263	TAKIZAWA ET AL.
Examiner	Art Unit
Philip R. Smith	3739

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
600	109, 117, 118, 160, 476	1/23/2006	PRS	
· .				
		•		
		-		
:		. 🐠		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SEARC (INCLUDING SE	CH NOT	ES STRATEGY	()
	:	DATE	EXMR
	:		
EAST text search	:	1/23/2006	PRS
	:	:	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	<u> </u>
	:	:	
		:	
	:		
	:	1	
	:	:	
	:	:	
	:		
	:		
	:	;	
	:	<u>:</u>	
	:		
•	•	;	
	•		
	:		
	:	;	
	:		
······································		:	
		; ;	
	•		
	:	:	
		•	
	:		